



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE OPTICA, S.C.

CONTACTO capacitacion@cio.mx

direccion.tecnologica@cio.mx

CIO LEÓN

CURSO BÁSICO DE METROLOGÍA

PRESENCIAL

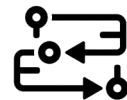
Dirección León: Loma del Bosque 115 Col. Lomas del Campestre, C.P. 37150, León, Gto.

Teléfono: (477) 441 42 00

Dirección Aguascalientes: Prol. Constitución No. 607 Fracc. Reserva Loma Bonita, C.P. 20200 Aguascalientes, Ags., México

Teléfono: (449) 442 81 24 ext 114

www.cio.mx



METODOLOGÍA

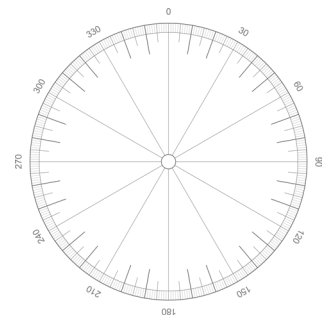
El instructor proporcionará una base de conocimiento mediante exposiciones apoyadas en material visual; el participante interactuará respondiendo en las dinámicas de cada módulo.

DIRIGIDO A ...

- Personal relacionado con actividades de calibración, medición o pruebas y/o manejo de instrumentos de medición.
- Gerentes de calidad.
- Técnicos.
- Metrólogos.
- Jefes de laboratorios de calibración, pruebas y ensayos.
- Responsables del aseguramiento de la calidad.
- Auditores de sistemas de calidad.
- Así como público en general interesado en elevar la calidad de su empresa.

BENEFICIOS

- Contar con personal capacitado para la interpretación de resultados de calibración.
- Reducir procesos por la buena práctica del metrólogo en el control de calidad.
- Conservar los equipos de la empresa en un estado óptimo y tendrán mayor vida útil debido a los conocimientos metrológicos adquiridos en el curso.



OBJETIVO

Los participantes comprenderán las bases de la Metrología en general, así como la aplicación y ventajas en los servicios y procesos de producción.



CONTENIDO

MÓDULO 1 METROLOGÍA LEGAL

- 1.1 Definición de Metrología
- 1.2 Metrología legal
- 1.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización
- 1.4 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
- 1.5 Dirección General de Normas
- 1.6 entidad mexicana de acreditación (EMA)

MÓDULO 2 METROLOGÍA CIENTÍFICA

- 2.1 Metrología Científica
- 2.2 Centro Nacional de Metrología
- 2.3 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
- 2.4 Instituto Nacional de Ecología

MÓDULO 3 METROLOGÍA INDUSTRIAL

- 3.1 Metrología industrial
- 3.2 Sistema General de Unidades de Medida
- 3.3 Vocabulario Metrológico

FACILITADOR

- MIAC. Ana Isabel Vega Ramírez

DURACIÓN

- 8 horas

REQUISITOS DEL PARTICIPANTE

- Carrera técnica como mínimo. (deseable)

INCLUYE ...

- Los cursos presenciales incluyen:
 - Notas y constancias digitales.
- Coffee break y comida (en caso de ser impartido en las instalaciones del CIO).





NOTAS DE PAGO

El costo deberá ser cubierto en su totalidad al aceptar esta propuesta.

• El pago deberá efectuarse a NOMBRE: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., en las instalaciones del CIO o mediante una transferencia bancaria en: BBVA MÉXICO, S.A. en a la CUENTA: 0120833142 CLABE: 012225001208331424 SUC: 0714 PLAZA: LEÓN, GTO.

Importante: enviar depósito a direccion.tecnologica@cio.mx, capacitacion@cio.mx



INFORMES E INSCRIPCIONES

M. en A. Mayte Pérez Hernández

capacitacion@cio.mx

Link de Inscripción

<https://ares.cio.mx/CIO/cursos/fichaInscripcionCurso.php>

Loma del Bosque 115, Col. Lomas del Campestre

C.P. 37150 León, Gto.

Cel. 477 315 53 98